ВЕСЦІ

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫХ НАВУК

№ 2

АСОБНЫ АДБІТАК

TALA

Мінск 2000

УДК 535.34

С. М. КАЧАН

ПЛАЗМОННЫЕ РЕЗОНАНСЫ В ДВУХСЛОЙНЫХ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦАХ

В настоящее время проблему получения металлических ультрадисперсных частиц решают при помощи как физических, так и химических методов. В результате применения физических методов (и, в частности, наиболее эффективного из них — метода испарения в газовой атмосфере) образуются беспримесные частицы с чистой поверхностью, которые требуют создания вокруг себя защитной оболочки для предотвращения коагуляции [1]. Процесс образования частиц с использованием методов коллоидной химии во многих случаях является собственно гетерогенным — металлические оболочки образуются на малых посторонних ядрах за счет агрегации металлических молекулярных кластеров из раствора на поверхность ядра или восстанавливаются в ходе твердофазных реакций из материала первичных диэлектрических частиц.

Таким образом, является актуальным исследование оптических свойств двухфазных частиц — как частиц с диэлектрическим ядром и металлической оболочкой, так и наоборот, частиц с металлическим ядром, покрытым оболочкой из диэлектрика. Изучение оптических свойств двухфазных наноразмерных частиц представляет особый интерес в области плазменного резонанса, поскольку оптические характеристики частиц с оболочкой в этой области могут существенно отличаться от оптических характеристик металлических сферических однородных наночастиц.

Нужно заметить, что большая часть работ, касающихся плазменных резонансов в наночастицах с оболочкой, была посвящена частицам с металлическим ядром. В частности, поверхностные моды ядра в частицах с диэлектрической оболочкой исследовались в работе [2, с. 414], и был отмечен сдвиг частоты плазменных колебаний в зависимости от свойств и толщины оболочки. Характеристикам плазменных резонансов в частицах с металлической оболочкой до сих пор уделяли меньше внимания. Автор работы [3] экспериментально наблюдал двухпиковую структуру фотоабсорбционного спектра в районе плазменного резонанса для мелких металлических частиц с диэлектрическим ядром. В работе [4] раздвоение пика поверхностного плазмона объяснялось существованием плазменных колебаний электронной плотности в таких частицах не только на внешней поверхности частицы, но и на внутренней поверхности металлической оболочки. В этой работе с квантово-механических позиций исследовалась также размерная зависимость частот обоих плазмонов.

В настоящей работе на примере серебра теоретически исследуется влияние объемной доли металла в частице на спектральную зависимость фактора эффективности ослабления двухслойной сферической наноразмерной частицы как для случая металлической оболочки, так и для случая металлического ядра. Изучается зависимость от доли металла не только спектрального положения резонансов, но и их абсолютных величин.

Для случая сферически симметричной неоднородной частицы все характеристики рассеяния — факторы эффективности и элементы матрицы рассеяния — с математической точки зрения имеют ту же форму, что и в случае однородного шара. Отличительной особенностью разложения поля, рассеянного такой частицей, является зависимость коэффициентов ряда рассеяния от закона изменения диэлектрической проницаемости частицы по радиальной координате. Однородный шар в оболочке постоянной толщины — один из простейших примеров частицы с меняющимся показателем преломления, и задача рассеяния на такой частице впервые была решена Аденом и Керкером [5]. В данной работе расчеты фактора эффективности ослабления излучения отдельной частицей Q_{ext} проводились на персональной ЭВМ в соответствии с формулой

$$Q_{\text{ext}} = \frac{2}{\rho_2^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) R e (a_n + b_n), \qquad (1)$$

где $\rho_2 = 2\pi R/\lambda$ — параметр дифракции всей частицы, R — внешний радиус частицы, a_n и b_n — зависящие от $\varepsilon(\omega, r)$ коэффициенты ряда рассеяния [5].

Известно [2, с. 351], что оптические постоянные металлических неоднородностей с характерными размерами порядка нескольких нанометров становятся размерно-зависимыми. Учет размерной зависимости диэлектрической проницаемости серебряного ядра проводился с использованием предложенной Крейбигом модели ограничения длины свободного пробега электронов [6]. Зависимость оптических постоянных металлической оболочки от ее геометрических параметров рассчитывалась развитым в [7] методом, основанном на подходе Крейбига.

Формула (1) является строгим решением в рамках электродинамики. В случае частиц с размером порядка нескольких нанометров, когда применимо приближение Рэлея, можно воспользоваться условием возбуждения поверхностных мод первого порядка для сферических двухслойных частиц с однородными слоями, полученным в электростатическом приближении [2, с. 414]:

$$(\varepsilon_2 + 2\varepsilon_m)(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2) + p(2\varepsilon_2 - 2\varepsilon_m)(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) = 0.$$
⁽²⁾

Здесь p — доля полного объема частицы, приходящаяся на ядро, ε_m — диэлектрическая проницаемость окружающей среды, ε_1 и ε_2 — диэлектрические проницаемости ядра и оболочки соответственно.

Как видим, уравнение (2) является линейным относительно ε_1 и квадратным относительно ε_2 , т. е. в отличие от ядра поверхностных мод первого порядка у оболочки всегда будет две — для внутренней и внешней поверхностей оболочки. Если ядро состоит из металла (ε_1), а материалы оболочки (ε_2) и окружающей среды — диэлектрики, не поглощающие в спектральной области поверхностного плазменного резонанса металла, то условия для плазменных колебаний на поверхности ядра, полученные из (2), имеют вид

$$\varepsilon_1' = \frac{2\varepsilon_2'[\varepsilon_2'(f-1) - \varepsilon_m(2+f)]}{\varepsilon_2'(1+2f) + 2\varepsilon_m(1-f)}, \quad \varepsilon_1'' = 0.$$
(3)

Здесь f = p — объемная доля металла в частице, ε_1'' , ε_1' и ε_2' — мнимая и действительные части соответствующих комплексных диэлектрических проницаемостей.

Если объем металлического ядра мал по сравнению с объемом оболочки $(f \to 0)$, то условие (3) переходит в

$$\varepsilon_1' \approx -2\varepsilon_2',$$
(3')

что представляет собой условие поверхностной моды для однородного металлического шара в среде с диэлектрической проницаемостью ε'_2 . Если же f = 1, то (3) переходит в условие поверхностных плазменных колебаний для металлического шара в окружающей среде:

$$\varepsilon_1' = -2\varepsilon_m. \tag{3"}$$

Таким образом, влияние диэлектрической оболочки проявляется в сдвиге частоты поверхностных плазменных колебаний, величина которого зависит от дисперсии ε'_1 и ε'_2 , а также от параметров оболочки [2, с. 414]. На направление сдвига оказывает влияние соотношение ε_m и ε'_2 .

Теперь обратимся к условию плазменного резонанса для случая, когда металлическая оболочка (ε_2) окружает диэлектрическое ядро (ε_1). Квадратное относительно ε_2 уравнение (2) имеет два решения для ε'_2 , при которых одновременно выполняется условие $\varepsilon''_2 = 0$:

$$\varepsilon_{2(\pm)}' = \frac{1}{4f} \left\{ -\varepsilon_1'(3-2f) - 2\varepsilon_m(3-f) \pm \sqrt{\varepsilon_1'^2(3-2f)^2 + 4\varepsilon_m^2(3-f)^2 - 4\varepsilon_m\varepsilon_1'(2f^2+9f-9)} \right\}.$$
 (4)

Здесь f = 1 - p. Условие для $\varepsilon'_{2(-)}$ соответствует колебаниям электронной плотности на внешней поверхности металлической оболочки, а $\varepsilon'_{2(+)}$ — на внутренней. Это легко проверить, положив $f \approx 1$. Тогда для частицы с очень маленьким диэлектрическим ядром частота внешнего плазмона будет соответствовать тому же требованию, что и частота поверхностного плазмона однородной металлической частицы:

$$\epsilon_{2(-)}' \approx -2\epsilon_m,$$
 (4')

а для внутреннего плазмона

$$\varepsilon_{2(+)}' = -\varepsilon_1'/2.$$

Возьмем в качестве металла серебро как почти идеальный металл со свободными электронами. Для однородных сферических частиц серебра в желатине (показатель преломления n = 1,4; коэффициент поглощения k = 0) пик поверхностных плазменных колебаний приходится на 410 нм. Дисперсия комплексного показателя преломления серебра в этой области хорошо изучена. Будем считать, что диэлектрическое ядро не поглощает в интересующей нас области спектра и имеет здесь постоянный показатель преломления n = 2, 2. Спектральную зависимость $n(\lambda)$ и $k(\lambda)$ для массивного серебра возьмем из работы [8].

Направление сдвига, а также взаимное расположение поверхностных плазмонов для таких частиц проследим в электростатическом приближении по рис. 1. Здесь изображены зависимости от частоты действительной части диэлектрической проницаемости массивного серебра. Стрелками отмечено направление сдвига максимума поверхностных колебаний электронной плотности при уменьшении объемной доли металла f.



Рис. 1. Спектральное смещение поверхностных плазмонов двухслойной частицы типа металл — диэлектрик в электростатическом приближении для случая серебряного ядра (*a*) и серебряной оболочки (*б*)

Как видно из рис. 1, для частицы с серебряным ядром при $\varepsilon_m > \varepsilon'_2$ наблюдается коротковолновой сдвиг плазмона, а при $\varepsilon_m < \varepsilon'_2 - длинноволновой. В пределе исчезающе малой$ $толщины оболочки <math>(f \to 0)$ при постоянном общем радиусе частицы плазмоны расходятся на шкале частот, так как $\varepsilon'_{2(+)} \xrightarrow[f\to 0]{} 0$, а $\varepsilon'_{2(-)} \xrightarrow[f\to 0]{} -\infty$. Эта закономерность является общей для оболочек из любого металла и определяется асимптотическим поведением действительной части диэлектрической проницаемости металла в низко- и высокочастотной областях.

Результаты расчетов по формуле (1) спектральной зависимости фактора эффективности ослабления излучения частицей с оболочкой для различных значений объемной доли металла (в порядке убывания) представлены на рис. 2. Рассматриваются оба возможных случая локализации металлической фазы в двухслойной частице типа металл – диэлектрик. Анализируя рис. 2, можно сделать вывод, что, как это следует и из формулы (4) для электростатического приближения, спектр ослабления для частиц с металлической оболочкой имеет двухпиковую структуру. Однако разрешить полосы поглощения внешнего и внутреннего плазмонов ввиду малой интенсивности последнего становится возможным, только когда ядро имеет достаточно большой размер (в нашем случае при $r \approx R/3$). Очевидно, чем больше ε диэлектрика, тем при более тонких металлических оболочках становится уже заметным присутствие в спектре внутреннего плазмона. Расчет проводился для частиц с радиусами 2,5 и 5 нм. На основании

рис. 2 можно сделать вывод, что положение максимумов полос поглощения поверхностных мод в исследованной области параметров не зависит от размера частиц, а зависит от соотношения радиусов частицы в целом и ядра (т. е. от объемной доли металла в частице).



Рис. 2. Спектральная зависимость Q_{ext} частиц при различных значениях объемной доли металла f. Числа у кривых указывают радиус частиц в нм: a - f = 1 (сфера Ag); $\delta - 0.992$; e - 0.95; e - 0.6; $\partial - 0.1$; e - f = 0 (диэлектрическая сфера). Сплошная линия — частицы с серебряной оболочкой и диэлектрическим ядром; пунктир — частицы с серебряным ядром и диэлектрической оболочкой

По мере уменьшения толщины оболочки при данном размере частицы плазмоны серебряной оболочки расходятся по спектру, как и показано на рис. 1, δ : внешний — в область больших длин волн, внутренний — в коротковолновую область. Сравнивая рис. 2 и 1, *a*, можно видеть, что схематически рис. 1, *a* правильно отражает тенденцию смещения поверхностной моды металлического ядра в длинноволновую область спектра при уменьшении *f*. При исчезающе малых размерах серебряного ядра длина волны поверхностной моды стремится к некоторому значению, определяемому формулой (3'), а абсолютное значение пика в максимуме полосы ослабления Q_{max} стремится к нулю, что естественно. Если $f \approx 1$, то совпадает не только спектральное положение, как это следует из формул (4') и (3''), но и Q_{max} на внешней поверхности металла для частицы с металлическим ядром, частицы с металлической оболочкой и однородной металлической частицы. В целом при уменьшении *f* от 1 до 0 спектр эволюционирует от спектра ослабления для сферы из серебра к спектру ослабления диэлектрической сферы.

Зависимость нормированной частоты плазмонов ω/ω_p от доли серебра изображена на рис. З $(\omega_p = \sqrt{\overline{n}e^2/(m^*\varepsilon_0)} - \text{плазменная частота, где }\overline{n} - \text{концентрация свободных электронов, }m^* - эффективная масса электрона, <math>e$ – заряд электрона; для серебра $\omega_p = 9, 2$ эВ). Можно видеть, что скорость перемещения по спектру при равномерном изменении f плазмонов серебряной оболочки, каждый из которых движется в своем направлении, неодинакова, но более значительна в области больших f. Спектральное смещение плазмона серебряного ядра оказалось прямо пропорциональным объемной доле серебра, что, очевидно, объясняется линейной частотной зависимостью действительной части диэлектрической проницаемости серебра в соответствующем диапазоне частот.

Построенная на рис. 4 зависимость максимума фактора эффективности ослабления от доли металла для частиц с серебряным ядром является практически линейной функцией. Для колебаний электронной плотности на внешней и внутренней поверхностях металлической оболочки наблюдается монотонный рост абсолютного значения в максимуме полосы ослабления при увеличении содержания металла в частице.



Рис. 3. Зависимость нормированной частоты плазмонов от объемной доли серебра в частице. Сплошная линия — частицы радиусом 5 нм; пунктир — частицы радиусом 2,5 нм



Рис. 4. Зависимость абсолютной величины Q_{ext} в максимуме полосы ослабления от доли металла. Числа у кривых указывают радиус частиц в нм. Сплошная линия — внешний плазмон серебряной оболочки; пунктир — внутренний плазмон серебряной оболочки; штрих-пунктир — плазмон серебряного ядра

В целом теоретический анализ показал, что двухслойные наноразмерные частицы имеют в спектре ослабления два пика плазменного резонанса, если металл заключен в оболочке (резонансы соответствуют колебаниям электронной плотности на внешней и внутренней границах оболочки) и один, если металлическим является ядро. В исследованной области параметров спектральное положение пиков, рассчитанных с учетом размерной зависимости оптических постоянных металла в отличие от абсолютных значений в максимуме, зависит только от доли металла в частице f и не зависит от толщины оболочки. По мере уменьшения f от 1 до 0 про-исходит спектральное смещение внешнего плазмона металлической оболочки в область низких энергий, а внутреннего плазмона — в область высоких энергий; направление сдвига плазмона металлического ядра определяется соотношением диэлектрических проницаемостей оболочки и среды. Величина спектрального сдвига при той же f зависит от дисперсии диэлектрических проницаемостей ядра и оболочки.

Summary

The effect of a metal volume fraction in a particle on spectral dependence on the extinction efficiency factor of a nanosize double-layer particle had been investigated with regard to the optical constants size dependence both a metal shell and a metal core cases. Dependence of resonance spectral positions and resonance absolute magnitudes on a metal volume fraction had been studied by the example of silver.

It was founded that nanosize double-layer particles with a metal shell have two plasma resonance peaks in extinction spectra. Spectral positions of the peaks in contrast with absolute magnitudes in maximum depend only on a metal volume fraction and don't depend on a shell's thickness within a particle parameter range is investigated.

Литература

1. Морохов И. Д., Трусов Л. И., Лаповок В. Н. Физические явления в ультрадисперсных средах. М., 1984. С. 13.

2. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М., 1986.

3. Genzel L., Martin T. P., Kreibig U. // Z. Phys. 1975. Vol. 21. P. 339 - 346.

4. Лушников А.А., Максименко В.В., Симонов А.Я. Диспергированные металлические пленки. Киев, 1976. С. 72.

5. Aden A.L., Kerker M. // J. Appl. Phys. 1951. Vol. 22. P. 1242–1246.

6. Kreibig U., Fragstein C. V. // Z. Phys. 1969. Vol. 224. P. 307 - 323.

7. Kachan S. M., Ponyavina A. N. // Revews and Short Notes to Nanomeeting'99. Minsk, 1999. P. 103 – 107.

8. Johnson P. B., Christy R. W. // Phys. Rev. B. 1972. No12. P. 4370 - 4379.

Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси

Поступила в редакцию 29.03.99